

Europäisches **Patentamt**

European **Patent Office** Office européen des brevets

> REC'D 2 9 OCT 2004 **PCT** WIPO

Bescheinigung

Certificate

Attestation

. .

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application conformes à la version described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patent application No. Demande de brevet nº Patentanmeldung Nr.

03021133.8

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

> Der Präsident des Europäischen Patentamts; Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets p.o.

R C van Dijk

DEST AVAILABLE COPY



Europäisches Patentamt European
Patent Office

Office européen des brevets

PCT/EP200 4 / 01 0 0 4 5

Anmeldung Nr:

Application no.:

03021133.8

Demande no:

Anmeldetag:

Date of filing:

22.09.03

Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse 9435 Heerbrugg SUISSE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention: (Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung. If no title is shown please refer to the description. Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Aktualposition eines geodätischen Instrumentes

In Anspruch genommene Prioriät(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s) revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/Classification internationale des brevets:

G01C/

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR LI

10

15

20

25

30

- 1 - 2 2. Sep. 2003

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Aktualposition eines geodätischen Instrumentes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Aktualposition eines geodätischen Instrumentes nach Anspruch 1, eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 14, geodätisches Instrument mit einer solchen Vorrichtung nach Anspruch 19 sowie ein Computerprogrammprodukt nach Anspruch 20.

In vielen geodätischen Anwendungen werden Verfahren und Systeme zur Positionsbestimmung eines geodätischen Instrumentes verwendet, die auf der Ausbreitung Signalen beruhen, die abgeschattet werde können und somit in ihrer Nutzbarkeit eingeschränkt werden. Ein Beispiel für solche Positionsbestimmungssysteme sind globale Positionierungssysteme wie z.B. GPS, GLONASS oder das im Aufbau befindliche europäische Galileo-System. Systeme basieren auf dem möglichst ungestörten Empfang von Satellitensignalen. Im unmittelbaren Nahbereich Hindernissen kann aufgrund deren abschattender Wirkung der Empfang der Signale eingeschränkt oder vollständig unmöglich sein, so dass eine Positionsbestimmung mit diesem System nicht mehr möglich ist. Ein weiteres Beispiel stellt die Positionsbestimmung eines reflektortragenden Instrumentes mit einem Theodoliten bzw. Tachymeter dar. eine Durch Richtungsund Entfernungsmessung mit dem Tachymeter zu dem geodätischen Instrument kann bei bekannter Position des Tachymeters auch die Position des Instruments bestimmt werden. Voraussetzung für die Messung ist hier die Sichtverbindung zwischen den Komponenten. Erfolgt eine Unterbrechung dieser Verbindung,

HAP-5712-EP

z.B. durch Bewuchs oder Gebäude im Sichtbereich, versagt die Art der Positionsbestimmung.

Um eine Positionsbestimmung der Aktualposition, also des gegenwärtigen Standortes des Instruments, auch in einem solcherart abgeschatteten Totbereich zu ermöglichen, sind Verfahren bekannt, die auf einer Bestimmung der eigenen Position gegenüber hinsichtlich ihrer Position bekannten stellt das Beispiel hierfür Objekten beruhen. Ein klassische Verfahren des Rückwärtsschnittes dar.

10

In vielen Fällen verfügt ein geodätisches Instrument nur eine Fähigkeit zur Entfernungsmessung bzw. über Messung von Winkeln ist nicht mit der benötigten Präzision oder Geschwindigkeit durchzuführen. In diesen Fällen muss 15 die Positionsbestimmung allein durch Entfernungsmessungen durchgeführt werden. Hierzu werden die Entfernungen mehreren Punkten mit bekannter Position gemessen und mit bekannten Verfahren, wie sie beispielsweise auch in der Photogrammetrie verwendet werden, ein Beispiel hierfür 20 stellen Korrelationsverfahren bzw. Korrelationsrechnungen dar, kann die Bestimmung der Aktualposition erfolgen. Dabei ist die Zahl der benötigen Punkte abhängig von deren Lage Messung. beabsichtigten Genauigkeit der der und Regelfall werden aber, abgesehen von besonders günstigen 25 Konstellationen, mindestens 3 oder 4 Punkte benötigt. Wird zusätzlich ein Winkel berücksichtigt, z.B. indem zusätzlich der Winkel gegenüber der Horizontalen erfasst wird, kann die Zahl der Punkte reduziert werden.

30

Um nun mit einem rein entfernungsmessenden Verfahren auch zur Vermessung verwenden Totbereich im Positionen können, ist zuerst nötig, von bekannten Standorten aus die später zur Referenzierung benötigten Referenzpunkte zu vermessen.

Ein hierfür geeignetes Vermessungsgerät wird beispielsweise 5 in europäischen Patentschrift ΕP 0 403 585 B1 beschrieben. Das Vermessungsgerät verfügt über einen Empfänger für ein Satelliten-Positionsmess-System und vorzugsweise einen, elektrooptischen oder auf dem Ultraschallprinzip beruhenden Distanzmesser. Beide Komponenten sind auf einem Lotstock angebracht, 10 seiner Lotstabspitze präzise positioniert werden kann und über einen Neigungsmesser sowie eine Anzeige der vertikalen Ausrichtung verfügt. Optional kann auch ein auf Erdmagnetfeld reagierender Sensor vorhanden sein. Durch 15 mindestens 2 Messungen zu einem Punkt von 2 unterschiedlichen bekannten Positionen aus, die z.B. durch das Satelliten-Positionsmess-System bestimmt werden, kann nun die Position dieses Punkts bestimmt werden, auch wenn dieser innerhalb des Totbereichs liegt.

20

Umgekehrt kann auch die Position eines solchen Vermessungsgeräts im Totbereich durch Messungen zu mehreren bekannten Punkten im Rückwärtsschnittverfahren bestimmt werden.

25

30

Sollen nun im Rahmen einer Vermessung Vermessungspositionen für das geodätische Instrument sowohl in vom Positionierungssystem erfassten Räumen als auch in Totbereichen verwendet werden, so ist es notwendig, vor Nutzung des Totbereichs entsprechende Referenzpunkte für eine spätere Bestimmung der Aktualposition im Totbereich zu vermessen. Soll auf eine explizite Winkelmessung verzichtet werden, müssen im Regelfall mindestens für drei bis vier

10

1.5

20

Punkte von mindestens drei bis vier bekannten Positionen aus die Entfernungen gemessen werden, um eine eindeutige Positionsbestimmung zu ermöglichen. Die jeweils tatsächlich benötigte Zahl an Punkten ist abhängig von der Lage der bekannten Punkten und ggf. möglicher Einschränkungen zur Mehrdeutigkeit. einer Reduzierung Entfernungsmessungen zu einem Punkt wird durch die drei bekannten Punkte eine Ebene definiert, an der die bestimmende Position gespiegelt werden kann. Als Lösung ergeben sich zwei mögliche Positionen, von denen aber meist eine Position aus Plausibilitätsgründen, z.B. weil sie aufgrund liegen würde, oder Erdoberfläche der unter einfacher weiterer Informationen ausgeschlossen kann, wie z.B. der Unterscheidung zwischen Nord und Süd, die auch durch einen einfachen Magnetkompass getroffen werden kann. Eine eindeutige Bestimmung mit drei bekannten geometrische günstige wenn möglich, ist Punkten Verhältnisse vorliegen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die gesuchte Position auf einer Verbindungsgeraden zwischen zwei bekannten Punkten liegt.

Je nach den Gegebenheiten einer Messung müssen somit Entfernungsmessungen 16 mindestens zwischen und 9 bei denen jeweils eine durchgeführt werden, Zuordnung von Messung zu Referenzpunkt und bekannter 25 Position erfolgen muss. Eine manuelle Durchführung solcher Messungen bedingt damit einen hohen Handhabungsaufwand und eine fehlererzeugende Komplexität.

Oarüber hinaus müssen zur Erzielung einer hinreichenden Genauigkeit der Positionsbestimmung aufgrund ihrer geometrischen Anordnung geeignete Referenzpunkte gewählt werden. Auch der bewusst zu vollziehende Positionswechsel

30

zwischen den bekannten Positionen wirkt sich störend auf den Messvorgang aus. Schliesslich ist mit solchen Verfahren des Stands der Technik stets die Ausdehnung der vom Positionierungssystem erfassten und abgeschatteten Bereiche aktiv zu beobachten, um rechtzeitig einen Wechsel des zu verwendenden Positionierungsverfahrens durchführen zu können.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die 10 für eine Bestimmung der Aktualposition in einem abgeschatteten Bereich notwendige Zahl von Referenzpunkten und/oder von Messungen zur Bestimmung der Position dieser Referenzpunkte zu verringern.

Die Erhöhung der Positionsgenauigkeit bei der Bestimmung einer Aktualposition in einem abgeschatteten Bereich ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung.

Eine weitere Aufgabe ist die Vereinfachung und Verkürzung 20 der Messungen zur Bestimmung von Referenzpunkten und Aktualposition.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine automatische Identifizierung und Vermessung der Referenzpunkte zu ermöglichen.

Schliesslich ist die Automatisierung der Positionsbestimmung und des automatisierten Wechsels zwischen den jeweils hierfür geeigneten Verfahren eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung.

Diese Aufgaben werden erfindungsgemäss durch Merkmale der Ansprüche 1, 14 bzw. 19 oder durch Merkmale der Unteransprüche gelöst.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung der Aktualposition eines geodätischen Bestimmung zur Instrumentes. Hierfür werden durch eine Vorrichtung Signale dem abschattbare Bereich, in einem können, an empfangen werden Positionierungssystems mindestens zwei Positionen Entfernungsmessungen zu jeweils mindestens zwei Referenzpunkten vorgenommen. Mit diesen Entfernungen verknüpft werden zusätzlich Bildinformationen die Vorrichtung aufgenommen. Diese können 10 durch vollständigen Bildern eines erfassten Sichtbereichs oder aus Teilbildern oder Ausschnitten beispielsweise aber Die gemessenen Entfernungen werden mit der bestehen. in dieser enthaltenen Bildinformation verknüpften bzw. zugeordnet. Diese Referenzstrukturen Referenzstrukturen 15 können im einfachsten Fall Punkte, aber auch grössere oder komplexere Strukturen, darstellen. Geeignete Punkte stellen z.B. gut identifizierbare Übergänge, Kanten oder Kreuzungen Fensterecken oder beispielsweise wie Linien, von Fensterkreuze dar. Der Begriff Bildinformation beinhaltet 20 insbesondere die Anordnungsbeziehung für einzelne Punkte. werden erfindungsgemäss meist mit Punkte Diese Entfernungsmessungen zu als Referenzstrukturen verwendeten Objekten verknüpft sein, wobei diese Entfernungsmessungen jeweils den physikalischen Bildpunkten eines Empfängers 25 zugeordnet werden, die das Objekt repräsentieren bzw. gehören. der Aus dem Empfänger Abbild auf gegenseitigen Anordnung der Entfernungsmessungen kann dann logische Zuordnung von Entfernung eine wiederum Referenzpunkt abgeleitet werden. Unter Bildinformation soll 30 insbesondere auch die gegenseitige Anordnung oder Orientierung von Entfernungsmessungen verstanden werden, die gleichzeitig zu allen Bildpunkten eines erfassten Sichtbereichs erfolgen. Damit besteht ein Bild nicht mehr

notwendigerweise aus der Aufnahme von Texturen bzw. Oberflächen, sondern kann auch ausschliesslich aus miteinander in Bezug gesetzten, insbesondere geometrisch angeordneten, Entfernungsmessungen bestehen. Ein solches 5 Range Imaging liefert damit beispielsweise eine zweidimensionale Anordnung von Entfernungsmessungen damit eine Art dreidimensionales Bild bzw. eine Topographie des erfassten Sicht- bzw. Messfeldes. Die Messungen können jedoch auch einem normalen, Textur-erfassenden zugeordnet sein. Beispielsweise können für jeden Bildpunkt 10 Helligkeit und Entfernung aufgenommen werden, so dass für jede Bildinformation, die beispielsweise aus der Lage eines physikalischen Bildpunktes auf dem Empfänger besteht, eben diese Helligkeitswerte und Entfernungen verfügbar sind. Jedoch kann auch die Anordnung einer Entfernungsmessung 15 relativ zu anderen Entfernungsmessungen erfolgen, so dass auch auf die Kenntnis der absoluten Lage eines Bildpunktes auf dem Empfänger verzichtet werden kann. Hierdurch kann beispielsweise auf eine vollständige Auswertung des mit dem Empfänger erfassten Sichtbereichs verzichtet werden, 20 dass sich z.B. mit Subwindowing oder Subframing höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten realisieren lassen.

Die Entfernungen können nun direkt zu den 25 Referenzstrukturen gemessen werden oder aber auch zu Stützpunkten erfolgen, von denen dann Entfernungsinformationen bezüglich der Referenzstrukturen abgeleitet werden können.

Zur Aufnahme von Bildern stehen mit CCD- und CMOS-Kameras eine Vielzahl von geeigneten Sensoren zur Verfügung, die mittlerweile in einigen Versionen auch für jeden Bildpunkt zusätzlich Entfernungsinformationen aufnehmen können (Range

30

die oben dass beispielsweise auch so Imaging), beschriebenen dreidimensionalen Bilder abgeleitet werden verwendet, können Sensoren solche können. Werden zeitgleich Entfernungsmessungen zu vielen Punkten Bildes erfolgen. Grundsätzlich können jedoch auch scannende Lösungen verwendet werden, bei denen parallel zur Aufnahme der Bildinformation der Bildinhalt sequentiell hinsichtlich seiner Entfernung vermessen wird.

manuelle auch eine kann erfindungsgemäss Alternativ 10 Entfernungsmessung zu ausgewählten Punkten in einem Bild erfolgen. Hierfür geeignete Verfahren und Vorrichtungen zur gesteuerten Vermessung von Punkten in manuell erfassten Bild sind beispielsweise aus der EP 1 314 940 A1 bekannt. Die darin beschriebene elektronische Anzeige- und 15 Steuervorrichtung erlaubt die Auswahl von Punkten in einem Bild, zu denen Messungen durchgeführt werden können, ohne dass eine Bewegung der optischen Achse erfolgen muss. Durch die manuelle Auswahl von Punkten und deren sequentielle, Entfernung und werden automatische Vermessung aaf. 20 Bildinformation der verschiedenen Punkte verknüpft.

Aus den von den wenigstens zwei bekannten Positionen aus aufgenommenen und mit den jeweiligen Bildinformationen die Entfernungsmessungen können nun verknüpften tatsächlichen räumlichen Positionen der Referenzstrukturen bestimmt werden. Zur Ableitung dieser Information können allgemein bekannte Verfahren der Photogrammetrie und der Bildverarbeitung verwendet werden. Insbesondere können von Schritt zu Schritt bzw. von bekannter Position zur nächsten sukzessive die Freiheitsgrade beschränkt werden. D.h. mit jeder bekannten Position, von der aus gemessen wird, Bestimmung der eine weitere oder genauere erfolgt

räumlichen Positionen der Referenzstrukturen. Dabei sind Zahl der erforderlichen Positionen und Zahl die der aufgenommenen Parameter, wie auch die beabsichtigte Genauigkeit der Positionsbestimmung, miteinander 5 korreliert. Die Verknüpfung Bildvon und Entfernungsinformation bietet gegenüber der sequentiellen Vermessung einzelner Punkte eine Vielzahl von Vorteilen. Aufgrund der zeitgleichen oder zeitnahen Erfassung und bildlichen Anordnung der Messungen 10 Zuordnungsprobleme vermieden. Darüber hinaus bietet bereits die Erfassung der räumlichen Anordnung bzw. Abfolge der Messungen eine Zusatzinformation, die zur nachfolgenden Bestimmung der Aktualposition herangezogen werden kann.

Darüber hinaus kann durch eine Aufnahme von Bildern mit einer Unterteilung in Bildpunkten auf den Winkel einer Referenzstruktur gegenüber einem Bezugspunkt geschlossen werden. Erfolgt beispielsweise stets eine Bildaufnahme mit horizontaler Ausrichtung der Kameraachse, so kann anhand der Lage eines Bildpunktes der Winkel gegenüber der Horizontalen abgeleitet werden. Gleichermassen können auch die Punkte in ihrer Lage zueinander beschrieben werden.

nicht alle Punkte eines erfassten Bildes Da werden, kann die Zahl der Referenzstrukturen auf einfach 25 und deutlich erkennbare Bildbereiche beschränkt werden, so dass auch Teilbilder oder durch Bildverarbeitung veränderte Bilder, z.B. durch Erhöhung des Kontrasts, verwendet bzw. werden. Hinsichtlich abgespeichert der Auswahl betrachtenden, 30 weiterhin zu besonders geeigneten Teilbereichs des Bildes können vorteilhaft CMOS-Sensoren verwendet werden, die ein Subwindowing oder die Definition

25

eines speziellen Interessenbereichs (Region of Interest) bei der Bildaufnahme ermöglichen.

Zur Identifikation von Strukturen in verschiedenen Bildern ggf. erfolgenden automatisierten Vermessung 5 und einer existieren bekannte Verfahren der Bildverarbeitung und beispielsweise in der zum wird So Vermessung. Anmeldezeitpunkt noch nicht veröffentlichten europäischen 03011908 ein Verfahren und Patentanmeldung Nr. Vorrichtung zur geodätischen Vermessung eines Objektes mit 10 Hilfe von Bildverarbeitung beschrieben. Dabei können zur Automatisierung eines Zielpunktfestlegung und Vermessungsvorganges auf dem Darstellungsbild plazierbare Vorlagen, sogenannte Templates, verwendet werden. Auch wird die Ableitung von präzisen Winkelinformationen aus einem 15 Darstellungsbild ermöglicht.

Nach der Aufnahme der Bild- und Entfernungsinformationen die bekannten Positionen aus kann beiden von den Aktualposition auch im Totbereich bestimmt werden. Hierzu wird wiederum eine Aufnahme und Messung durchgeführt, bei der ein Sichtbereich erfasst werden muss, der zumindest zwei der Referenzstrukturen enthält. Aus der Kenntnis der Aktualposition die Referenzstrukturen kann auf z.B. durch werden, zurückgeschlossen Rückwärtsschnittverfahren. Hierfür müssen die tatsächlichen Positionen der Referenzstrukturen abgeleitet worden sein.

Alternativ kann jedoch auch auf eine Bestimmung dieser Positionen verzichtet werden, indem die Aktualposition vermittels einer Transformation aus den beiden bekannten Positionen abgeleitet wird. Die Aktualposition wird somit nicht über den Zwischenschritt der berechneten Positionen

von Referenzstrukturen sondern direkt mit den beiden bekannten Positionen, von denen die aus Messungen durchgeführt wurden, verknüpft. Die Messung der Referenzstrukturen dient lediglich zur Ableitung der geeigneten Transformationsmatrizen.

Durch die hohe Zahl der aufgenommen Messungen können Mehrdeutigkeiten der Lösungen beseitigt und eine hinreichende Genauigkeit der Aktualposition gewährleistet werden.

Eine Möglichkeit der vollständig automatisierten Durchführung des Verfahrens mit einer Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung erlaubt die Vermessung in 15 Bereichen, die den Signalen des Positionierungssystems zugänglich oder aber abgeschattet sind, ohne besondere Berücksichtigung der Grenze dieser Bereiche während des Messvorgangs. Hierzu wird die Vorrichtung so ausgebildet, dass diese während des Vermessungsvorganges mit 20 auf einen gut Erfassungsbereich stets grob sichtbaren Bereich ausgerichtet wird. Dabei werden automatisch fortlaufend Bilder dieses Bereichs zusammen gemessenen Entfernungen aufgenommen. Die Identifikation der Referenzpunkte im Erfassungsbereich bzw. in den Bildern Verfahren 25 über erfolgt der Bildverarbeitung und automatisch. Durch die während der Vermessung ständig durchgeführten, fortlaufenden Aufnahmen werden verschiedene Punkte durchlaufen, deren Position durch das Positionierungssystem bestimmt werden oder deren Position 30 ohnehin bekannt ist, z.B. da es sich um vorher eingemessene oder trigonometrische Punkte handelt. Solange die Signale Positionierungssystems in einem zur Bestimmung Aktualposition hinreichenden Ausmass erfasst werden, wird

30

Positionierungssystem das Positionsbestimmung zur verwendet. Verschlechtert sich aber der Empfang oder wird die unterbrochen, so schaltet vollständig dieser Vorrichtung automatisch auf das erfindungsgemässe Verfahren zur Referenzierung anhand von Referenzpunkten um. Hierbei kann auch parallel eine Warnung oder ein Hinweis an den Benutzer ausgegeben werden. Hierdurch wird es möglich, ohne durch Einschränkungen Berücksichtigung der durchzuführen. Vermessungen Signale abgeschattete Insbesondere in stark durchschnittenen Regionen müssen nur 10 noch zwei bekannte Ausgangspunkte gewählt werden, von denen aus dann das Verfahren auch Messungen in Totbereichen, z.B. in Strassenschluchten, ermöglicht.

Grundsätzlich besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, 15 erfindungsgemässe Verfahren auch in Bereichen Signalen eines Empfang von ein in denen verwenden, Insofern ist die ist. Positionierungssystems möglich Verwendung des Verfahrens nicht auf den Einsatz in Totbereichen beschränkt. 20

Unter dem Begriff "geodätisches Instrument" soll in diesem Zusammenhang verallgemeinernd stets ein Messinstrument oder Zusammenhang mit geodätischen das in Instrument, ein Messungen verwendet wird, wie z.B. ein Lotstock, verstanden werden, wobei dieses zur Messung oder Überprüfung von Daten mit räumlichem Bezug dient. Insbesondere betrifft dies die Messung von Entfernung und/oder Richtung bzw. Winkeln zu einem Bezugs- oder Messpunkt. Darüber hinaus können jedoch Komponenten Vorrichtungen, z.B. zur noch weitere Kommunikation mit anderen oder zur Bildaufnahme Systemkomponenten, vorhanden sein, die für ergänzende Messungen oder Datenaufnahmen verwendet werden können.

20

25

Insbesondere sollen hier unter einem solchen geodätischen Instrument Theodoliten und auch sogenannte Totalstationen Tachymeter als mit elektronischer Winkelmessung und elektrooptischem Entfernungsmesser verstanden werden. 5 Gleichermassen ist die Erfindung zur Verwendung in spezialisierten Vorrichtungen mit ähnlicher Funktionalität in militärischen Richtkreisen oder in der geeignet, z.B. industriellen Bauwerks-Prozessüberwachung; oder diese werden hiermit Systeme ebenfalls unter dem Begriff 10 "geodätisches Instrument" erfasst.

Das erfindungsgemässe Verfahren bzw. eine erfindungsgemässe Vorrichtungen werden nachfolgend anhand von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen rein beispielhaft näher beschrieben. Im einzelnen zeigen

- Fig.1 die schematische Darstellung einer

 Vermessungsaufgabe unter Verwendung eines

 Positionierungssystems mit abschattbaren

 Signalen;
- Fig.2 ein Beispiel für das Entstehen von abgeschatteten Bereichen bei Verwendung eines satellitengestützten Positionierungssystems;
- Fig.3 ein Beispiel für das Entstehen von abgeschatteten Bereichen bei Verwendung eines erdgestützten Positionierungssystems;
- 30 Fig. 4 die schematische Darstellung des ersten
 Verfahrensschrittes des erfindungsgemässen
 Verfahrens unter Verwendung eines
 satellitengestützten Positionierungssystems;

	rig.5	Verfahrensschrittes des erfindungsgemässen
		Verfahrens unter Verwendung eines
5		satellitengestützten Positionierungssystems;
	Fig.6	die schematische Darstellung der Bestimmung einer
		Aktualposition in einem abgeschatteten Bereich
		mit dem erfindungsgemässen Verfahren in einer
10		ersten Ausführungsform;
	Fig.7	die schematische Darstellung der Bestimmung einer
		Aktualposition in einem abgeschatteten Bereich
		mit dem erfindungsgemässen Verfahren in einer
15		zweiten Ausführungsform;
	Fig.8	die schematische Darstellung der Aufnahme von
		Referenzstrukturen und der diesen zugeordneten
		Entfernungen;
20		
	Fig.9	die schematische Darstellung der Ableitung von
		Bildinformationen aus der Aufnahme von
		Referenzstrukturen;
25	Fig.10	ein Beispiel zur Erläuterung der Nutzung von
		Bildinformationen zur Behebung von
		Mehrdeutigkeiten bei der Positionsbestimmung und
	Fig.11	die schematische Darstellung einer
30		Ausführungsform der erfindungsgemässen
		Vorrichtung bzw. eines erfindungsgemässen
		geodätischen Instruments.

10

15

typische Vermessungsaufgabe unter In Fig.1 wird eine Verwendung eines Positionierungssystems dargestellt. der Vermessung ist die Positionsbestimmung verschiedener Punkte an einem Objekt 2c, das in einer Gebäudegruppe zusammen mit einer Halle 2a und einem Gebäude 2b angeordnet Zur Vermessung wird ein geodätisches Instrument verwendet, das über die für die jeweilige Vermessungsaufgabe notwendigen Komponenten verfügt. Aktualposition dieses Instruments 1, welche die jeweils für den Vermessungszweck zu bestimmende gegenwärtige Position darstellt, kann anhand der Signale eines Positionierungssystems bestimmt werden, wobei dieses hier rein exemplarisch als ein satellitengestütztes System angenommen wird. Aus den von einem Satellitenempfänger des Instruments 1 empfangenen, sich im wesentlichen gradlinig ausbreitenden Signalen der Satelliten 3 kann die Aktualposition abgeleitet werden.

Fig.2 zeigt schematisch die Situation in unmittelbarer der Nähe des zu vermessenden Objekts. Muss das Instrument 1 zu 20 Vermessungszwecken in unmittelbarer Nähe der Halle 2a positioniert werden, erfolgt durch die Höhe der Halle 2a eine Unterbrechung der Sichtstrecke zu den für die Bestimmung der Aktualposition benötigten Satelliten Damit wird durch die Halle 2a ein Totbereich T definiert, 25 in dem der Empfang von Signalen der Satelliten 3 oder verhindert eingeschränkt ist. Die Vermessung Objektes kann aus diesem Totbereich T nicht mehr erfolgen, Aktualposition nicht mehr mit Hilfe Positionierungssystems bestimmt werden kann. Allerdings ist 30 Totbereich T heraus das diesem Gebäude 2b gut einsehbar.

10

20

25

30

Eine ähnliche Situation wird in Fig.3 für eine andere Variante eines Positionierungssystems dargestellt. Bei zur Fig.2 gleicher Vermessungsaufgabe wird nun ein Instrument 1' verwendet, dessen Position mit Hilfe einer Totalstation 4 als Total Positioning System bestimmt wird. Zu diesem Zweck trägt das Instrument statt eines Satellitenempfängers einen Reflektor, so dass von der auf einem bekannten Punkt positionierten Totalstation 4 aus Richtung und Entfernung zum Reflektor gemessen wird. Aus diesen Daten kann die Aktualposition des Instruments 1' bestimmt werden. In einer zur Darstellung der Fig.2 ähnlichen Weise wird auch die zur Messung notwendige Sichtverbindung zwischen Totalstation 4 durch die Halle in bestimmten 2a Instrument 1' und dass eingeschränkt unterbrochen, oder Bereichen ebenfalls ein Totbereich T' entsteht. 15

Schritt eines ersten schematisch den zeigt beispielhaften erfindungsgemässen Verfahrens zur Bestimmung der Aktualposition. Von einer ersten bekannten Position P1 zwei 1 mindestens Instrument mit dem werden aus 5 an dem auch aus dem Totbereich T Referenzstrukturen erfassbaren Gebäude 2b erfasst und die Entfernung zu diesen Referenzstrukturen 5 gemessen. In diesem Beispiel werden als Referenzstrukturen 5 rein exemplarisch Punkte gewählt, wobei jedoch insbesondere durch Bildverarbeitungsverfahren auch ausgedehnte Strukturen ausgewählt und in den weiteren Schritten miteinander verglichen werden können. Auch können Referenzstrukturen gelegene selbst Т Totbereich im könnte auch eine Messung d.h. ausgewählt werden, erfindungsgemäss zu einer Referenzstruktur bzw. einem Punkt an der Halle 2a erfolgen. Die Entfernungsmessung erfolgt unter Verwendung der Aufnahme eines Bildes, in dem die Entfernungen den Referenzstrukturen 5 zugeordnet werden. In

diesem Beispiel kann die erste bekannte Position P1 durch die Signale von Satelliten 3 bestimmt werden, da sich diese erste bekannte Position P1 ausserhalb des durch die Halle 2a erzeugten Totbereichs T befindet. Nach der Aufnahme der Referenzstrukturen 5 mit den zugeordneten Bildinformationen und Entfernungen wird das Instrument 1 auf eine zweite bekannte Position P2 verlegt.

5

25

30

Fig.5 dargestellt, erfolgt von dieser Wie zweiten bekannten Position P2 aus eine zweite Aufnahme der 10 Gebäude 2b befindlichen Referenzstrukturen 5 zusammen mit zugeordneten Bildinformationen und Entfernungen. diesem Beispiel ist auch die zweite bekannte Position P2 durch die Signale der Satelliten 3 eines Positionierungssystems bestimmbar. Alternativ können aber 15 auch die erste bekannte Position P1 und/oder die zweite bekannte Position P2 durch andere Verfahren bestimmt werden oder auch in ihrer Position bekannt sein. Grundsätzlich kann damit auch eine oder beide der Positionen Totbereich T liegen, allerdings muss die Position dann auch 20 ohne Positionierungssystem bestimmbar bzw. bekannt sein. Wie bei allen dargestellten Bewegungen kann die Erfassung der Referenzstrukturen 5 durch eine automatische Zielverfolgung ermöglicht oder erleichtert werden.

Fig.6 zeigt schematisch die Bestimmung einer Aktualposition Hilfe einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens. Das Instrument 1 befindet sich nun im durch die Halle 2a erzeugten Totbereich T. Aus diesem Totbereich T heraus kann das Gebäude 2b und wenigstens ein Teil der Referenzstrukturen 5 erfasst werden. so dass diese über Referenzstrukturen 5 Aktualposition A bestimmt werden kann. Diese Bestimmung

Ausführungsform des der ersten dabei in beruht Verfahrens der Kenntnis der auf erfindungsgemässen tatsächlichen Position der Referenzstrukturen 5, wobei diese aus den Bildinformationen und Entfernungen berechnet werden, die während der in Fig.4 und Fig.5 dargestellten Zur Ableitung aufgenommen wurden. Schritte Aktualposition A wird in zu den ersten beiden Schritten ähnlicher Weise die Bildinformation und Entfernung der Referenzstrukturen 5 aufgenommen, so dass aus der Kenntnis bekannten Position der und dieser Daten 10 z.B. mittels Rückwärtsschnitt, die Referenzstrukturen 5, Aktualposition bestimmt werden kann. Neben der Betrachtung im Bild enthaltener isolierter Referenzstrukturen 5 kann dabei eine Auswertung der verschiedenen Bildinformationen auch durch einen umfangreichen Abgleich im Rahmen einer 15 Bildverarbeitung, z.B. durch geeignete Matching-Verfahren, erfolgen, wobei parallel eine grössere Anzahl von Punkten berücksichtigt wird.

einer die Bestimmung schematisch Fig.7 wird 20 In Aktualposition A mit Hilfe einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens erläutert. Das Instrument 1 befindet sich im durch die Halle 2a erzeugten Totbereich T aus dem heraus das Gebäude 2b und wenigstens ein Teil der Referenzstrukturen 5 erfasst werden kann. Die Bestimmung 25 der Aktualposition A erfolgt dabei in dieser zweiten Verfahrens erfindungsgemässen Ausführungsform des vermittels einer Transformation der in Fig.4 und Fig.5 dargestellten ersten bekannten Position P1 und zweiten bekannten Position P2 auf die Aktualposition Die 30 die Positionen erfolgt über dieser Verknüpfung die jeweils für Referenzstrukturen 5, Transformationsmatrizen abgeleitet werden. Solche

Transformationsverfahren sind beispielsweise aus der Photogrammetrie bekannt bzw. ableitbar. Damit werden bei dieser zweiten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens keine wirklichen Positionen für die Referenzstrukturen 5 berechnet, so dass bei der Berechnung auftretende Fehler vermieden werden können.

Fig.8 zeigt exemplarisch rein die Aufnahme von Referenzstrukturen und damit verknüpfter Entfernungen. 10 Durch eine Komponente zur Bildaufnahme, beispielsweise eine CDoder CMOS-Kamera, vorzugsweise mit Range-Imaging-Funktionalität, wird das Gebäude 2b in einem Bild 6 erfasst und dieses gegebenenfalls abgespeichert. Das Bild 6 besteht aus einer grösseren Anzahl von Bildpunkten, wobei die Referenzstrukturen 5 in ihrer Ausdehnung jeweils nur einem 15 oder aber mehreren Bildpunkten zugeordnet werden können. Zu Referenzstrukturen werden Entfernungsmessungen durchgeführt, wobei sowohl Referenzstrukturen 5 als auch die Messpunkte der Entfernungsmessung manuell oder 20 automatisiert bestimmt werden können. Für eine automatisierte Auswahl und Identifikation geeigneter Strukturen stehen bekannte Verfahren der Bildverarbeitung zur Verfügung, wie z.B. Template-Matching und/oder neuronale Netze. Bei grösseren Strukturen können 25 Entfernungsmessungen sowohl zu jedem einzelnen Bildpunkt, als auch zu einem einzigen, der Referenzstruktur 5 zugeordneten Bildpunkt erfolgen, aus dem dann die Entfernungsinformationen für weitere Bildpunkte extrapoliert werden können. Im gezeigten Beispiel können zu 30 allen erfassten fünf Punkten als Referenzstrukturen 5 Entfernungsmessungen durchgeführt werden, wobei die Entfernung dem jeweiligen mittleren (Schwerpunkts-)-Bildpunkt oder aber auch allen vom jeweiligen Punkt

abgedeckten Bildpunkten gleichermassen zugeordnet werden kann.

Fig.9 wird rein beispielhaft die Ableitung von In Bildinformationen aus der Aufnahme von Referenzstrukturen dargestellt. Das hier gezeigte Beispiel dient lediglich der realisierten bei Erläuterung, da prinzipiellen Ausführungsformen vorwiegend höher entwickelte Verfahren der Bildverarbeitung vorteilhaft eingesetzt werden können, nicht manuelle Handhabung iedoch eine rein 10 was ausschliesst. Neben der punkt- bzw. strukturspezifischen Entfernungsinformation können aus der Aufnahme Bildinformationen abgeleitet werden, die beispielsweise die relative Anordnung Bild oder die im Lage betreffen. Referenzstrukturen 5 untereinander 15 Beispielsweise kann die Lage des äusserst links gelegenen Punktes durch ein horizontales und vertikales Abzählen der Bildpunkte bestimmt werden. Aus der horizontalen Zahl X und der vertikalen Zahl Y von Bildpunkten kann die Lage im Bild wie auch gegenüber einem Bezugspunkt bestimmt werden, der 20 hier die linke untere Ecke des erfassten Bildausschnittes sein kann. Gleichermassen können auch die Lagen der Punkte werden, wie dies anhand der zueinander vermessen Differenzen $\Delta X1$, $\Delta Y1$ und $\Delta Y2$ von Bildpunkten zwischen einzelnen Punkten verdeutlicht wird. Aus den Differenzen 25 können aufgrund der vorhandenen Entfernungsmessungen zu den Punkten auch Winkel abgeleitet werden. Damit wird neben der Entfernungsmessung auch parallel eine Information über die Anordnung der Referenzstrukturen zueinander und gegenüber einem Bezugspunkt erfasst, die als Bildinformationen mit 30 den Bildinformationen weiterer Aufnahmen verglichen werden können. Es ist für ein erfindungsgemässes Verfahren nicht erforderlich, vollständige Bilder aufzunehmen oder

10

abzuspeichern. Relevant ist eine Aufnahme von Bildinformationen oder Bildmerkmalen, die einen Vergleich weiteren Aufnahmen ermöglicht. Hierzu beispielsweise spezielle Regionen des Erfassungsbereichs (Regions of Interest) ausgewählt werden oder aber die Darstellung des erfassten Bereichs bearbeitet werden, Strukturen deutlicher hervortreten und leichter erkennen sind. Insofern ist eine Bildinformation nicht in jedem Fall deckungsgleich mit der Aufnahme eines Vollbildes sondern kann jeweils ein mehr oder weniger an Informationen beinhalten.

Fig. 10 zeigt ein stark vereinfachtes, zweidimensionales Beispiel zur Erläuterung der Nutzung von Bildinformationen 15 Behebung von Mehrdeutigkeiten Positionsbestimmung. Für eine Ableitung der Aktualposition zwei hinsichtlich ihrer Position Referenzstrukturen 5 und 5' zur Verfügung. Zu beiden Referenzstrukturen 5 und 5' wird die Entfernung gemessen, 20 dass die Aktualposition auf einem Kreis mit jeweiligen Entfernung um die Position der jeweiligen Referenzstruktur 5 bzw. 5' liegen muss. Eine gleichzeitige Erfüllung dieser Bedingung liegt nur an den beiden Schnittpunkten der Kreise vor. Ohne weitere Information 25 kann nun nicht entschieden werden, welche der beiden daraus resultierenden und möglichen Aktualpositionen A' oder A'' korrekt ist. Aus der Aufnahme eines Bildes als Bildinformation abzuleiten, dass bei allen Messungen die zweite Referenzstruktur 5'' stets rechts von der ersten 30 gelegen war, so dass die mögliche Referenzstruktur 5' Aktualposition A'' auszuschliessen ist. Dieses vereinfachte und rein qualitative Beispiel soll erläutern, wie grundsätzliche auf Weise Bildinformation zur

Reduzierung von Mehrdeutigkeiten verwendet werden kann. Eine reine ungeordnete Erfassung von Entfernungsmessungen zu verschiednen Punkten beinhaltet nicht die notwendige Anordnungsinformation. Darüber hinaus können aus den Aufnahmen noch quantitative Bildinformationen, wie z.B. die Winkel der Referenzstrukturen zueinander, abgeleitet werden.

schematische Darstellung einer möglichen Die erfindungsgemässen Vorrichtung bzw. 10 Ausführungsform der eines erfindungsgemässen geodätischen Instruments 1 erfolgt Instrument 1 weist Fig.11. Das geodätische einen Lotstock 7 auf, der über eine Spitze genau positionierbar ist. An dem Lotstock 7 befindet sich ein GPS-Empfänger 8 ein satellitengestütztes Positionierungssystem 15 Einheit zur Positionsbestimmung sowie eine Messeinheit 9 mit einer Vorrichtung zur Bestimmung einer Aktualposition des geodätischen Instrumentes 1. Diese Vorrichtung weist 10, einen Bild- und/oder Bildaufnahmeeinheit eine Bildinformationsspeicher 13, einen Entfernungsmesser 12 und 20 Datenverarbeitungseinheit 14 auf. Der von der eine Bildaufnahmeeinheit 10 erfasste Bereich wird dem Benutzer auf einem berührungssensitiven Bildschirm 11 angezeigt, wobei der Benutzer den Vermessungsvorgang über diesen Bildschirm steuern kann. Sinkt die Intensität der Signale 25 Positionierungssystems unter eine vorbestimmte Schwelle, wird der Benutzer über eine Alarmierung auf den hingewiesen. Optional kann durch die Signalverlust 14 Übergang Datenverarbeitungseinheit der zur Durchführung des erfindungsgemässen 30 automatisierten Verfahrens ausgelöst Darüber hinaus werden. kann die Vorrichtung optional einen Neigungsmesser 15 und/oder einen Richtungsmesser 16 aufweisen.

In den Figuren sind die Verfahrensschritte, Gebäude und verwendeten Instrumente rein schematisch dargestellt. Insbesondere können aus den Darstellungen keine 5 Grössenverhältnisse oder Details der Bildverarbeitung bzw. Vermessung der Referenzstrukturen entnommen werden. Die nur exemplarisch als Referenzstrukturen dargestellten Punkte stehen stellvertretend auch für komplexere Strukturen, die mit Mitteln der Bildverarbeitung hinsichtlich der Vermessung und Auswertung beherrschbar werden.

EPO - Munich 55

Patentansprüche

22 Sep. 2003

 Verfahren zur Bestimmung einer Aktualposition (A) eines geodätischen Instrumentes (1,1'),

5

20

25

mit einem Positionierungssystem, das auf dem Empfang von abschattbaren Signalen beruht,

und einem Totbereich (T,T'), innerhalb dessen die

Ausbreitung der Signale derart beeinträchtigt ist,
dass eine direkte Bestimmung der Aktualposition (A)
mittels des Positionierungssystems zumindest
eingeschränkt ist,

15 mit den Schritten

- Aufnehmen einer ersten Bildinformation von einer ersten bekannten, insbesondere mittels des Positionierungssystem bestimmten, Position (P1) aus, wobei die erste Bildinformation wenigstens zwei identifizierbare Referenzstrukturen (5,5',5'') aufweist, die zumindest von einem Teilbereich des Totbereichs (T,T') aus erfaßt werden können, und Messen wenigstens einer ersten Entfernung von der ersten bekannten Position (P1) aus, wobei die erste Entfernung den Referenzstrukturen (5,5',5'') mittelbar oder unmittelbar zugeordnet wird,
- Aufnehmen einer zweiten Bildinformation von einer zweiten bekannten, insbesondere mittels des Positionierungssystem bestimmten, Position (P2) aus, wobei die zweite Bildinformation wenigstens die zwei identifizierbaren Referenzstrukturen (5,5',5'')

20

aufweist, und <u>Messen</u> wenigstens einer zweiten Entfernung von der zweiten bekannten Position (P2) aus, wobei die zweite Entfernung den Referenzstrukturen (5,5',5'') mittelbar oder unmittelbar zugeordnet wird,

- Aufnehmen einer aktuellen Bildinformation von einer Aktualposition (A) aus, wobei die aktuelle Bildinformation wenigstens die zwei

 10 identifizierbaren Referenzstrukturen (5,5',5'') aufweist, und Messen wenigstens einer aktuellen Entfernung von der Aktualposition (A) aus, wobei die aktuelle Entfernung den Referenzstrukturen (5,5',5'') mittelbar oder unmittelbar zugeordnet wird,
 - <u>Ableiten</u> der Aktualposition (A) durch eine Referenzierung bezüglich der wenigstens zwei Referenzstrukturen (5,5',5''),

wobei einzelne oder mehrere der Schritte wiederholt werden können.

- Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 beim Messen der Entfernungen zu jedem der
 Referenzpunkte (5,5',5'') jeweils eine Entfernung
 gemessen wird.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

beim Aufnehmen der Bildinformation eine Messung der Entfernung zu jedem Punkt eines erfassten Bildes erfolgt.

- Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass beim Ableiten der Aktualposition (A) die Position der zwei Referenzstrukturen (5,5',5'') bestimmt wird.
- 10 5. Verfahren nach Anspruch 4,

 dadurch gekennzeichnet, dass

 das Ableiten der Aktualposition (A) vermittels eines
 Rückwärtsschnitts erfolgt.
- 15 6. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3,

 dadurch gekennzeichnet, dass

 beim Ableiten der Aktualposition (A) eine
 Transformation verwendet wird, welche die
 Aktualposition (A) über die wenigstens zwei

 Referenzstrukturen (5) mit der ersten bekannten
 Position (P1) und der zweiten bekannten Position (P2)
 verknüpft.
- 7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 25 dadurch gekennzeichnet, dass
 das Messen der Entfernungen mittels optischer
 Entfernungsmessung, insbesondere
 Laserentfernungsmessung, durchgeführt wird.
- 30 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

es sich bei dem Positionierungssystem um das Global Positioning System oder ein anderes satellitengestütztes System handelt.

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim Positionierungssystem um ein erdgestütztes System, insbesondere ein Total Positioning System, handelt.
- 10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 die wenigstens zwei Referenzstrukturen (5,5',5'')
 automatisch verfolgt und/oder identifiziert werden.
- 11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 die wenigstens die erste Bildinformation gespeichert
 wird und die wenigstens zwei Referenzstrukturen
 (5,5',5'') in der zweiten Bildinformation und/oder der
 aktuellen Bildinformation durch Verfahren der
 Bildverarbeitung, insbesondere durch MatchingVerfahren, identifiziert werden.
- 25 12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 das Aufnehmen der ersten und zweiten Bildinformation
 und das Messen der ersten und zweiten Entfernungen
 automatisiert durchgeführt werden, insbesondere
 ständig wiederholt werden.
 - Verfahren nach Anspruch 12,
 dadurch gekennzeichnet, dass

bei einer Einschränkung der direkten Bestimmung der Aktualposition (A) mittels des Positionierungssystems das Ableiten der Aktualposition (A) automatisiert, insbesondere wiederholt oder fortlaufend, erfolgt.

5

14. Vorrichtung zur Bestimmung einer Aktualposition (A) eines geodätischen Instrumentes (1) durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 mit den Komponenten

10

15

- Bildaufnahmeeinheit (10), insbesondere mit einem Bildspeicher und/oder einem Bildinformationsspeicher (13),
- Entfernungsmesser (12), insbesondere Laserentfernungsmesser,
- Datenverarbeitungseinheit (14) zum Ableiten der Aktualposition,

dadurch gekennzeichnet, dass

20

die Komponenten so ausgebildet und angeordnet sind, dass ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 automatisiert durchführbar ist.

- 25 15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Entfernungsmesser in die Bildaufnahmeeinheit (10) integriert ist, insbesondere in Form eines Range Imaging Sensors oder eines scannenden Entfernungsmessers.
 - 16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass

die Datenverarbeitungseinheit (14) so ausgebildet ist, dass eine Einschränkung der direkten Bestimmung der Aktualposition (A) mittels des Positionierungssystems erkennbar und eine Alarmierung und/oder ein automatisiertes Ableiten der Aktualposition (A) auslösbar ist.

- 17. Vorrichtung nach Anspruch 14, 15 oder 16, gekennzeichnet durch
- 10 einen Neigungsmesser (15).
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, gekennzeichnet durch einen Richtungsmesser (16), insbesondere einen Magnetkompass.
- 19. Geodätisches Instrument (1) mit einer Einheit zur Positionsbestimmung vermittels eines auf dem Empfang abschattbarer Signale beruhenden
 20 Positionierungssystems, insbesondere mit einer Einheit zur Positionsbestimmung, die einen Reflektor zur geodätischen Vermessung oder einen GPS-Empfänger (8) aufweist, und einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 18.
 - 20. Computerprogramm als Aufzeichnung auf einem Datenträger oder in Form eines Datensignals zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

EPO - Munic 55 22 Sep. 2003

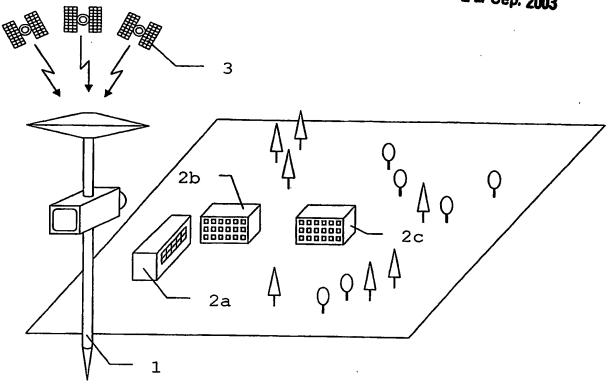
Zusammenfassung

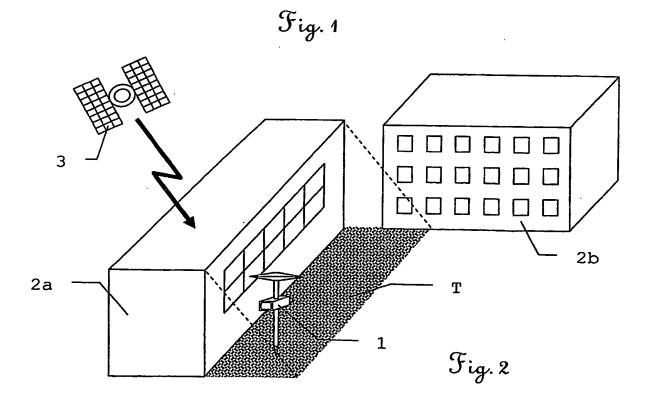
Zur Bestimmung der Aktualposition (A) eines geodätischen Messinstruments (1) in einem Totbereich (T), in dem von einem Positionierungssystem stammende Signale abgeschattet sind, werden mindestens zwei Referenzstrukturen (5) von mindestens zwei bekannten Positionen aus erfasst und den Referenzstrukturen (5) zugeordnete Entfernungen gemessen. Zu diesen Entfernungsmessungen werden verknüpfte Bildinformationen aufgenommen, welche Informationen über die Anordnung der Referenzstrukturen (5) beinhalten.

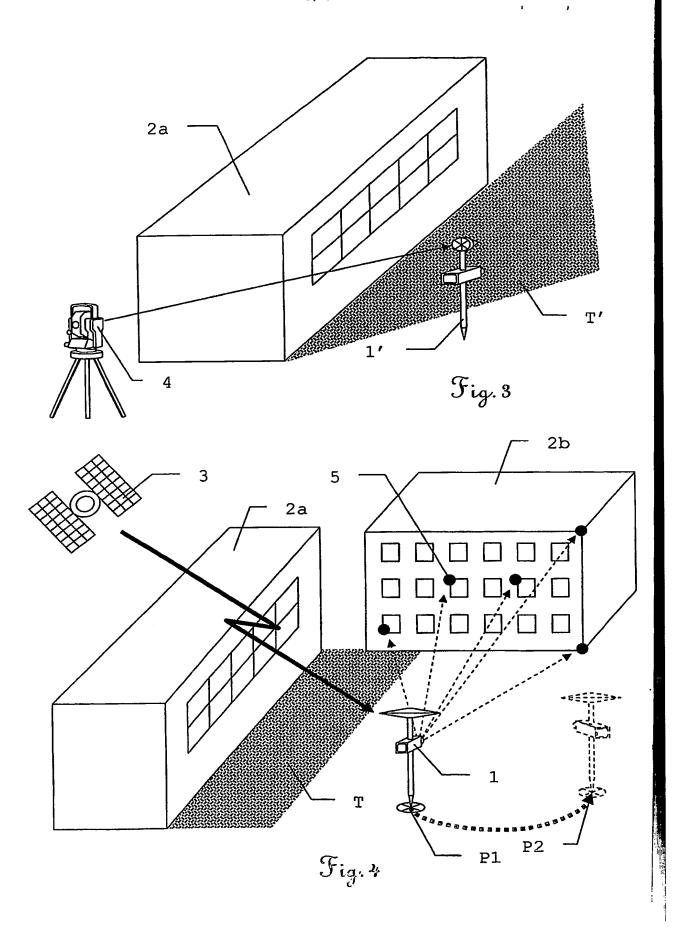
Durch eine nachfolgende Erfassung der Referenzstrukturen (5) von einem Standort im Totbereich (T) aus kann die Aktualposition (A) abgeleitet werden. Vorteilhafterweise werden zur Identifizierung und Vermessung der Referenzstrukturen (5) Verfahren der Bildverarbeitung verwendet.

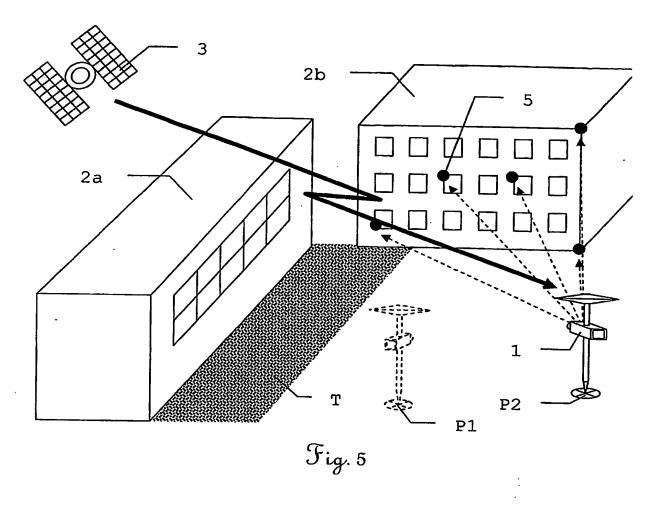
Durch das erfindungsgemässe Verfahren und entsprechende Vorrichtungen können Messungen problemlos und automatisiert auch in gegenüber den Signalen von Positionierungssystemen abgeschatteten Bereichen durchgeführt werden.

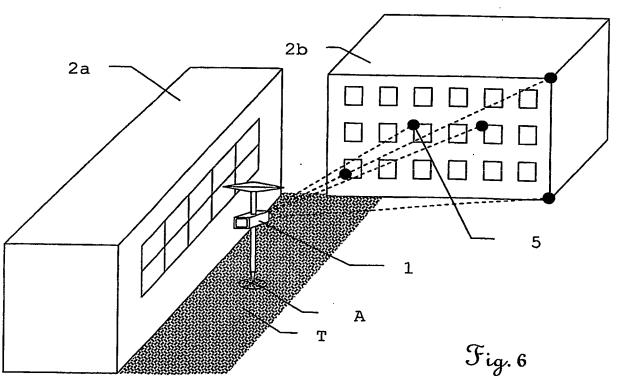
EPO - Munich 55 **2** 2. Sep. **2003**

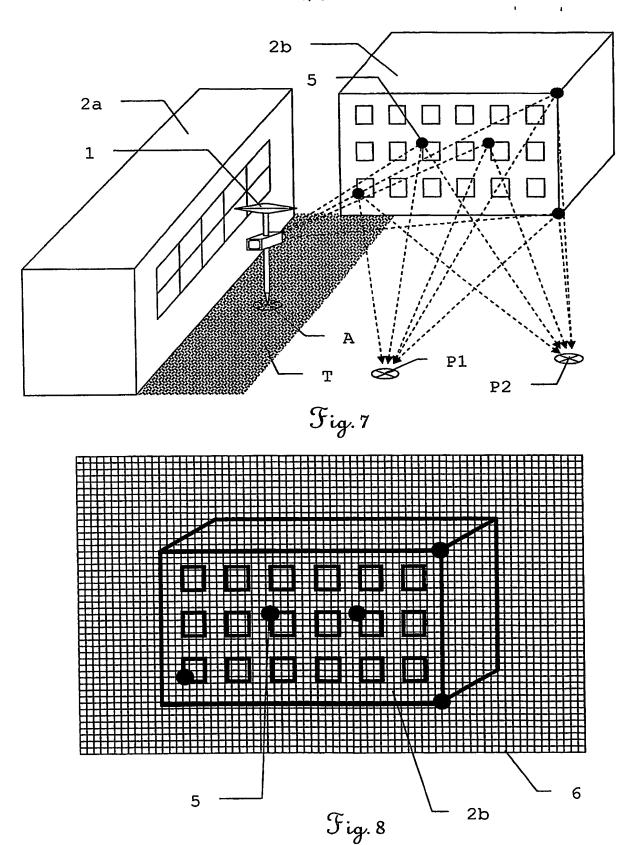












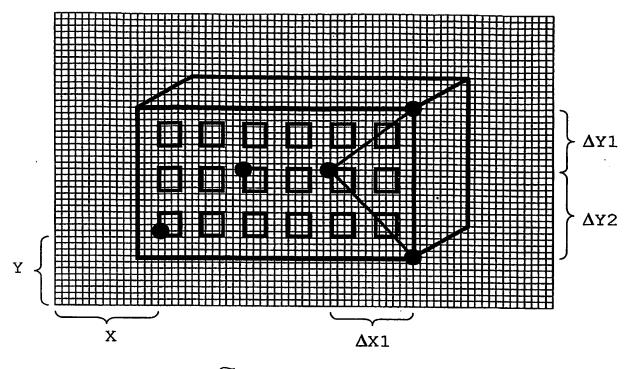
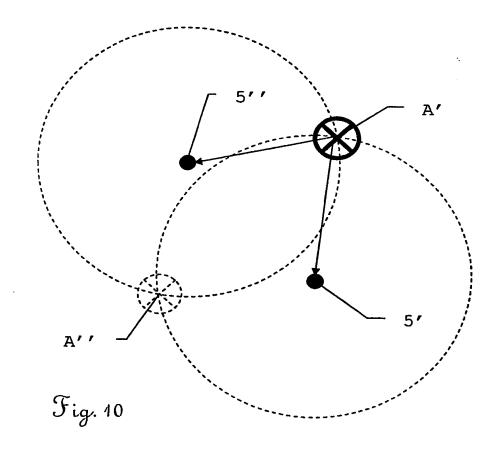
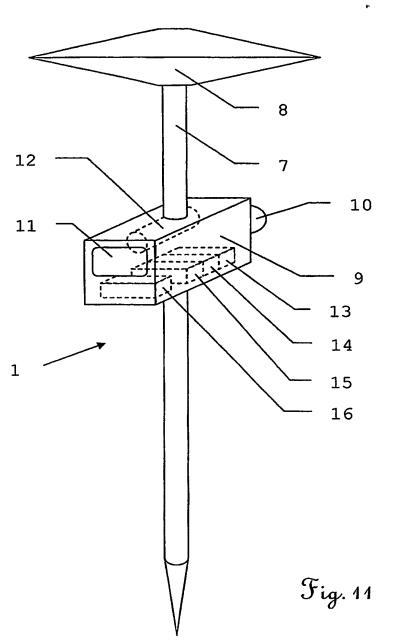


Fig. 9





Control of the Contro

PCT/EP2004/010045

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.